超伝導ナノワイヤ単一光子検出器における物理現象と デバイス性能

山下太郎

近年、量子通信技術をはじめとする幅広い分野において、高速応答性等の数々の優れた特長を 持つ超伝導ナノワイヤ単一光子検出器(Superconducting nanowire Single-Photon Detector、以下 SSPD)が注目を集めている。その一方で、SSPDの基礎的な物理メカニズムは未解明な部分が多い。 そこで今回我々は、SSPDの重要な性能因子のひとつであるダークカウント(誤検出)に関して幅 広い温度領域で測定・解析を行い、その物理的な発生メカニズムを解明したので報告する。

1 まえがき

近年、量子通信や量子光学をはじめとする幅広い研 究分野において、高性能な単一光子検出器の需要が急 速に高まっている[1][2]。これまで単一光子検出器とし ては、光電子増倍管や半導体を用いた様々なタイプの デバイスが研究されてきたが、現在本命として大きな 注目を集めているのが、我々が研究開発している超伝 導ナノワイヤ単一光子検出器 (Superconducting nanowire Single-Photon Detector, 以下SSPD)である³³⁴。 SSPD は、高速応答性、広帯域性、高検出効率、低タ イミングジッタ等の数多くの優れた特徴をもち、半導 体アバランシェ・フォトダイオードをはじめとする他 の単一光子検出器を性能的に凌駕している。既に様々 な研究分野において、これまで成し得なかった極めて 高い精度の実験結果が SSPD を用いることにより得ら れ始めている。例えば量子暗号鍵配送のフィールド試 験では、SSPD を用いることで通信距離や鍵生成レー トの大幅な改善に成功している^[2]。これまで我々は、 高性能かつ実用的な SSPD システムの構築を行い、量 子暗号鍵配送試験をはじめとする様々な分野に応用し てきた。

SSPD の性能はここ数年で急速に向上してきたが、 その一方で SSPD における物理メカニズムは明らかに



図 1 SSPD における光子検出とダークカウント

なっていない部分が多い。その最たるもののひとつが、 SSPD の重要な性能因子である「ダークカウント」の 物理的な発生起源である。ダークカウントとは、光子 が入射していないにもかかわらず信号を出力してしま う誤検出のことで、当然理想としてはゼロであること が望ましい。図1に示すように SSPD の出力信号は、 電気抵抗ゼロの超伝導状態にあるナノワイヤが部分的 に常伝導状態に転移し、有限な電気抵抗が生じること によって発生する。そのため、(光子の入射がないにも かかわらず)自発的に電気抵抗が生じる物理メカニズ ムを明らかにすることがダークカウント起源解明に とって重要となる。SSPDでは、より大きなバイアス 電流を流すほどデバイスの感度が上がり検出効率は向 上する。ところが同時に、ダークカウントもバイアス 電流の増大に伴って増加することが知られている。そ のため、SSPD の潜在的な性能を引き出すためには、 いかにこのダークカウントを抑制できるかが重要なポ イントとなる。これまで、ダークカウント発生の物理 メカニズムは解明されておらず、ダークカウント抑制 に向けた具体的な指針が存在しなかった。そこで我々 は、ダークカウントの発生起源の解明を目的として、 幅広い温度領域においてダークカウントを測定し、得 られた実験結果を複数の理論モデルで解析を行った⁵⁵。

2 2 次元超伝導体と磁束の揺らぎ

ダークカウントの発生メカニズムの候補として挙げ られるのは、磁束によって発生する抵抗状態への転移 (デコヒーレンス)であるが、この点についてまず説 明する。SSPD は膜厚が 4-5 nm 程度の超薄膜によっ て構成されるが、SSPD に用いられる窒化ニオブ (NbN)薄膜のコヒーレンス長は5 nm 程度で、膜厚と 同程度である。このため、SSPD は2次元超伝導体とし て取り扱うことが可能となる。2次元超伝導体におい ても超伝導状態では電気抵抗は存在しないが、何らか の原因により超伝導薄膜内に磁束が入った場合には、 その磁束が薄膜中を移動することによって(磁束フ ロー)、一時的に有限な電気抵抗が発生する。薄膜内に 磁束が入る原因としてまず考えられるのは、地磁気等 の外部から侵入する磁場であるが、ミューメタル等の 磁気シールドを用いて SSPD から外部磁場の影響を排 除してもダークカウントは存在することが知られてお り、その可能性は除外できる。

外部磁場が存在しないにも関わらず磁束が生じる可 能性として、2次元超伝導体に特徴的な磁束の揺らぎ がある。図2に示すように、揺らぎのメカニズムとし ては大きく分けて2つ存在する。ひとつは、バイアス 電流の周囲に発生する自己磁場によってナノワイヤ端 から侵入する磁束のホッピングである(図2(a))。ナ ノワイヤでは、磁場に対する境界条件の要請からエッ ジ障壁と呼ばれるポテンシャルが存在し、磁束をナノ ワイヤから排除する方向に力が働く。一方で磁束は、 バイアス電流から受けるローレンツ力によってナノワ イヤ内部に侵入する方向にも力を受ける。この2つの 力の競合によって、バイアス電流の増加とともに磁束 ホッピングがより頻繁に生じることになる。もうひと つが、Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) 転移と 呼ばれる相転移によって磁束と反磁束のペア(磁束-反磁束対)が自発的に薄膜内に発生する可能性であ る^{[6][7]}。BKT 転移によって生じた磁束 – 反磁束対がバ イアス電流から受けたローレンツ力によって引き離さ れ (unbinding)、磁束フローが生じてダークカウント が発生する過程が挙げられる(図2(b))。以上から 我々はダークカウントの起源として、(i) バイアス電流 の自己磁場による磁東ホッピング及び(ii)磁東-反 磁束対の unbinding の2つのメカニズムに関して考察 を行う。



図 2 (a) バイアス電流の自己磁場による磁束 (b) BKT 転移による磁束- 反磁 束対

3 実験のセットアップ

今回測定した SSPD 素子は、反応性 DC マグネトロ ンスパッタリングを用いて NbN を単結晶の酸化マグ ネシウム (MgO) 基板上に成膜し、ミアンダ状にパター ニングすることで作製した。膜厚は 4 nm、ミアンダ部 の面積は 20 μ m×20 μ m で、線幅 w = 100 nm、ナノワ イヤ間隔 60 nm である。超伝導臨界電流密度 *J*c は 3.0 K で 3.1×10¹⁰ A/m²、磁場侵入長 λ (0) = 495 nm、そ して絶対零度における Ginzburg-Landau (GL)のコ ヒーレンス長 ξ (0) = 5 nm である^[8]。SSPD 素子の作 製に関しては文献^[9] に詳述されている。

ダークカウントの測定は、ベース温度11 mK の希釈 冷凍機を用いた。SSPD 素子を実装したサンプルス テージは vibration-free で、2 重のミューメタルシール ドによって磁気的に遮蔽されている。素子はバイアス ティーの DC アームを通じて電流バイアスされ、出力 信号は AC アームを通って2段の低ノイズアンプによ り増幅されパルスカウンタによって検出される。動作 温度に関しては、Proportional-Integral-Derivative (PID) 制御により ±数 mK – 数十 mK 以下の精度で 設定した温度で安定動作させることが可能である。ま た直流特性に関しては無冷媒の He3 冷凍機で測定を 行った。希釈冷凍機と同様、サンプルステージはµメ タルで磁気シールドされ、温度は PID 制御により調整 可能である。

4) 実験結果と考察 I:BKT 転移

ダークカウントの議論を始める前に、まずBKT転移 が SSPD 素子で実際に起こっているかどうか確認する 必要がある。BKT 転移の有無を確かめるためには、電 流 - 電圧(IV)特性及び電気抵抗の温度依存性を測定 するのが一般的である¹⁰¹。図3に、通常の4端子測定 により得られた 8.4 K から 9.0 K における IV 特性を示 す。この IV 特性を power-law 関係式 V ∝ I^{α(1)}を用い てフィッティングを行うことにより、指数 α (T)の温 度依存性が得られる(図3、inset)。図から分かるよう に、α=3に対応する 8.50 K において値のジャンプが 見られ、これはこの温度においてBKT転移が起こって いることを示唆している ($T_{BKT} = 8.50 \text{ K}$)。また超伝導 転移温度 T_c においては IV 特性が線形 ($\alpha = 1$) となる ことから、 $T_c = 9.0 \text{ K}$ が得られる。理想的な BKT 転移 では、指数 α (T)が3から1へとジャンプするが、有 限な線幅をもつ系においては図3の inset に示したよ うなブロードな温度依存性も報告されている。

Beasley, Mooij, OrlandoはBKT転移温度と超伝導転 移温度間に成り立つ関係式

$$\frac{T_{\rm BKT}}{T_{\rm C}} = \left(1 + 0.173\varepsilon_{\rm BKT} \frac{e^2 R_{\rm SN}}{\hbar}\right)^{-1}, \quad (1)$$

を導出した^[11]。ここで R_{SN} は常伝導状態におけるシート抵抗、 ϵ_{BKT} は BKT 転移温度における磁束の分極定数である。この関係式(1)に測定から得られた T_{BKT} , T_{c} , R_{SN} (図3)を代入すると、 $\epsilon_{BKT} = 2.15$ が求まる。

図4に、シート抵抗 R_sの温度依存性を示す。T_{BKT} < T < T_cの温度領域では、関係式

$$R_{s}(T) = a \exp\left(-2\sqrt{b \frac{T_{c} - T}{T - T_{\rm BKT}}}\right), \quad (2)$$

が成り立つことが知られている^[10]。式中a及びbは フィッティングパラメータである。IV 特性から求め た $T_c = 9.0$ Kを式(2) に代入して、図4の実験値を フィッティングすると $T_{BKT} = 8.53$ Kが得られ、IV 特 性から求めた 8.50 Kとコンシステントであることが分 かった。以上の結果から、測定した SSPD 素子におい



図3 電流 – 電圧特性。右から左へ、8.40, 8.45, 8.50, 8.55, 8.60, 8.65, 8.70, 8.80, 8.90, 9.00 K における特性を表す。Inset: 関係式 V ∝ I^α によるフィッティングから得られたαの温度依存性。



てBKT転移が実際に起こっており、磁東-反磁束対が ナノワイヤに自発的に形成されていることが確認され た。

5 実験結果と考察Ⅱ:ダークカウント

それでは本題のダークカウントの解析に移ろう。 図5に、測定で得られたダークカウント率の規格化バ イアス電流に対する依存性を示す(図中シンボル)。測 定は0.5 K から4.0 K までの温度領域で行い、バイアス 電流は各温度における超伝導臨界電流で規格化した。 図4から、全ての温度においてダークカウントはバイ アス電流に対して単調に増加し、また温度の低下につ れてダークカウントは減少することが分かる。

5.1 自己磁場による磁束ホッピング

まず、バイアス電流の自己磁場によって引き起こさ れる磁東ホッピングについて検証しよう。ナノワイヤ 端に生じた磁東の感じるエッジ障壁は、ナノワイヤ中 の位置 x の関数として、以下のように表される^{[12][13]}:

$$U_{\rm VH}(x) = E_B \left[\ln \left(\frac{2w}{\pi \xi} \sin \left(\frac{\pi x}{w} \right) \right) + \frac{I_b}{I_B} \frac{\pi}{w} \left(x - \frac{\xi}{2} \right) \right], \quad (3)$$

ここで $E_B = \Phi_0^2 / 2\pi\mu_0 \Lambda$, $I_B = \Phi_0 / 2\mu_0 \Lambda$, ξ は温度依存する GL コヒーレンス長である^[14]。エッジ障壁の極大値 U_{VHmax} を条件式 $dU_{\text{VH}}/dx = 0$ から導出することができ、

$$U_{\rm VH,max} = E_B \ln\left\{ \left[\frac{2w}{\pi\xi(T)} \left(1 + \left(\frac{I_b}{I_B(T)} \right)^2 \right)^{-1/2} \right] - \frac{I_b}{I_B} \left[\arctan\left(\frac{I_B}{I_b} \right) - \frac{\pi\xi}{2w} \right] \right\}, \quad (4)$$



図5 ダークカウント率の規格化パイアス電流依存性。シンボルは実験値、 破線は自己磁場による磁束ホッピングモデルのベストフィット曲線、 実線は磁束-反磁束対 unbinding モデルのベストフィット曲線

となる。磁東ホッピングに起因するダークカウント率 は、式(4)を用いて

と表される。ここで Γ_{att,VH} は試行レート、*I*_{eN} は規格化し たバイアス電流を表す。図5において、破線は式(5)に よる実験値のフィッティング曲線を表す。図から明ら かなように、磁東ホッピングモデルでは全温度領域に おいてダークカウント率のバイアス電流依存性を説明 することができないことが分かった。

5.2 磁束-反磁束対の unbinding

次に、BKT 転移によってナノワイヤに生じた磁東-反磁束対の unbinding の可能性を検証する。電流が印 加されている状態における磁束 - 反磁束対のポテン シャルは以下のように表される^[10]:

$$U_{\rm VAP} = 2\mu_C + \frac{A(T)}{\varepsilon} \left[\ln \left(\frac{2.6I_C}{I_b} \right) - 1 + \frac{I_b}{2.6I_C} \right], \quad (6)$$

ここで、 I_{ι} はバイアス電流、 I_{c} は超電導臨界電流、 μ_{c} は磁束のコアポテンシャル、そして ε は分極定数である。また $A(T) = \Phi_{0}^{2}/\pi\mu_{0}\Lambda(T)$ で、 Φ_{0} は磁束量子、 μ_{0} は真空の透磁率、そして $\Lambda(T)$ は有効磁場侵入長である^[14]。このポテンシャル(6)を用いて、バイアス電流による磁束-反磁束対の unbinding に起因するダークカウント率は、

$$P_{\rm VAP}(T, I_b) = \Gamma_{\rm att, VAP} \exp\left(-\frac{U_{\rm VAP}}{k_B T}\right), \quad (7)$$

と表される。ここで $\Gamma_{att,VAP}$ は試行レート、 k_B はボルツマ ン定数である。図5 において、実線は最小二乗法によ り式(7)を実験値にフィッティングして得られた理論 曲線である。図から分かるように、全温度領域におい て実験結果との非常に良い一致が得られた。さらに、 このフィッティングから得られたフィッティングパラ メータ ε の値は 1.5 - 6.5 であり、式(1)を用いて直流 特性から導かれた値 $\varepsilon_{BKT} = 2.15$ とオーダー的に一致す ることが分かった。このことから、バイアス電流によ る磁束 - 反磁束対 unbinding モデルは実験結果をよく 説明することが示された。

以上の考察から、SSPD におけるダークカウントの 物理的起源としては、バイアス電流による磁束 – 反磁 束対の unbinding が支配的であることが明らかになっ た^[5]。図5に示されているように、2.5Kにおいては磁 束 – 反磁束対 unbinding モデルと磁束ホッピングモデ ルが比較的近いバイアス電流依存性を示しており、こ の温度での測定だけでは、どちらのメカニズムがダー クカウントの起源として支配的か特定することは困難 である。このことから、ダークカウントの起源を特定 するためには今回我々が行ったような温度依存性の測 定・解析が極めて重要であることが分かる。

6 まとめ

今回我々は、SSPDの直流特性及びダークカウント のバイアス電流依存性を0.5 Kから4.0 Kまでの温度領 域で測定し、得られた結果を(i)バイアス電流の自己 磁場による磁東ホッピング及び(ii)BKT 転移によっ て形成された磁東-反磁東対の unbinding の2つのモ デルで理論解析した。その結果、ダークカウントの物 理的な起源としては磁束-反磁束対の unbinding が支 配的であることが明らかになった。今後、ダークカウ ントがより小さい SSPDを開発するためには、磁束対 の unbindingを抑制するか、もしくは引き離された単 一磁束の動きをピンニング等で拘束するような新奇な 構造の発案が重要となる。ダークカウントフリーな SSPDの実現により、高速・高効率な量子通信システ ムや高精度な量子光学実験の進展が期待される。

【参考文献】

- R.H. Hadfield, M.J. Stevens, S.S. Gruber, A.J. Miller, R.E. Schwall, R.P. Mirin, and S.W. Nam, "Single photon source characterization with a superconducting single photon detector," Opt. Express, Vol. 13, No. 26, pp. 10846–10853, 2005.
- 2 M. Sasaki, M. Fujiwara, H. Ishizuka, W. Klaus, K. Wakui, M. Takeoka, S. Miki, T. Yamashita, Z. Wang, A. Tanaka, K. Yoshino, Y. Nambu, S. Takahashi. A. Tajima, A. Tomita, T. Domeki, T. Hasegawa, Y. Sasaki, H. Kobayashi, T. Asai, K. Shimizu, T. Tokura, T. Tsurumaru, M. Matsui, T. Honjo, K. Tamaki, H. Takesue, Y. Tokura, J.F. Dynes, A.R. Dixon, A.W. Sharpe, Z.L. Yuan, A.J. Shields, S. Uchikoga, M. Legire, S. Robyr. P. Trinkler, L. Monat, J.-B. Page, G. Ribordy, A. Poppe, A. Allacher, O. Maurhart, T. Langer, M. Peev, and A. Zeilinger, "Field test of quantum key distribution in the Tokyo QKD Network," Optics Express Vol. 19, No. 11, pp. 10387–10409, 2011.
- 3 G.N. Gol'tsman, O. Okunev, G. Chulkova, A. Lipatov, A. Semenov, K. Smirnov, B. Voronov, A. Dzardanov, C. Williams, and Roman Sobolewski, "Picosecond superconducting single-photon optical detector," Appl. Phys. Lett. Vol. 79, No. 6, pp. 705–707, 2001.
- 4 R.H. Hadfield, "Single-photon detectors for optical quantum information applications," Nature Photonics, Vol. 3, No. 12, pp. 696–705, 2009.
- 5 T. Yamashita, S. Miki, K. Makise, W. Qiu, H. Terai, M. Fujiwara, M. Sasaki, and Z. Wang, "Origin of intrinsic dark count in superconducting nanowire single-photon detectors," Appl. Phys. Lett. Vol. 99, No. 16, pp. 161105, 2011.
- 6 Z.L. Berezinskii, "Destruction of long-range order in one-dimensional and two-dimensional systems having a continuous symmetry group I. Classical systems," Sov. Phys. JETP, Vol. 32, No. 3, pp. 493–500, 1971.
- 7 J.M. Kosterlitz and D.J. Thouless, "Ordering, metastability and phase transitions in two-dimensional systems," J. Phys. C, Vol. 6, pp. 1181– 1203, 1973.
- Z. Wang, A. Kawakami, Y. Uzawa, and B. Komiyama, "Superconducting properties and crystal structure of single-crystal NbN thin films deposited at ambient substrare temperature," J. Appl. Phys, Vol. 79, No. 10, pp. 7837–7842, 1996.

- 9 S. Miki, M. Fujiwara, M. Sasaki, and Z. Wang, "NbN Superconducting Single-Photon Detectors Prepared on Single-Crystal MgO Substrates," IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 17, No. 2, pp. 285–288, 2007.
- 10 J.E. Mooij, "Two-dimensional transition in superconducting films and junction arrays," in Percolation, Localization, and Superconductivity, edited by A.M. Goldman and S.A. Wolf, pp. 325–370, Plenum, New York, 1984.
- 11 M.R. Beasley, J.E. Mooij, and T.P. Orlando, "Possibility of Vortex-Antivortex Pair Dissociation in Two-Dimensional Superconductors," Phys. Rev. Lett. Vol. 42, No. 17, pp. 1165–1168, 1979.
- 12 G.M. Maksimova, "Mixed state and critical current in narrow semiconducting films," Phys. Solid State, Vol. 40, No. 10, pp. 1607– 1610, 1998.
- 13 H. Bartolf, A. Engel, A. Schilling, K. Il'in, M. Siegel, H.-W. Hubers, and A. Semenov, "Current-assisted thermally activated flux liberation in ultrathin nanopatterned NbN superconducting meander structures," Phys. Rev. B, Vol. 81, No. 2, pp. 024502, 2010.
- M. Tinkham, "Introduction to Superconductivity," 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1996.



山下太郎 (やました たろう)

未来 ICT 研究所ナノ ICT 研究室主任研究員 博士(理学) 超伝導工学、 物性理論